CLIPPEDIMAGE= JP403221804A

PAT-NO: JP403221804A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03221804 A

TITLE: METHOD FOR DETECTING RUGGEDNESS OF MAGNETIC METAL PLATE

PUBN-DATE: September 30, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WASA YASUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO: JP02017511

APPL-DATE: January 26, 1990

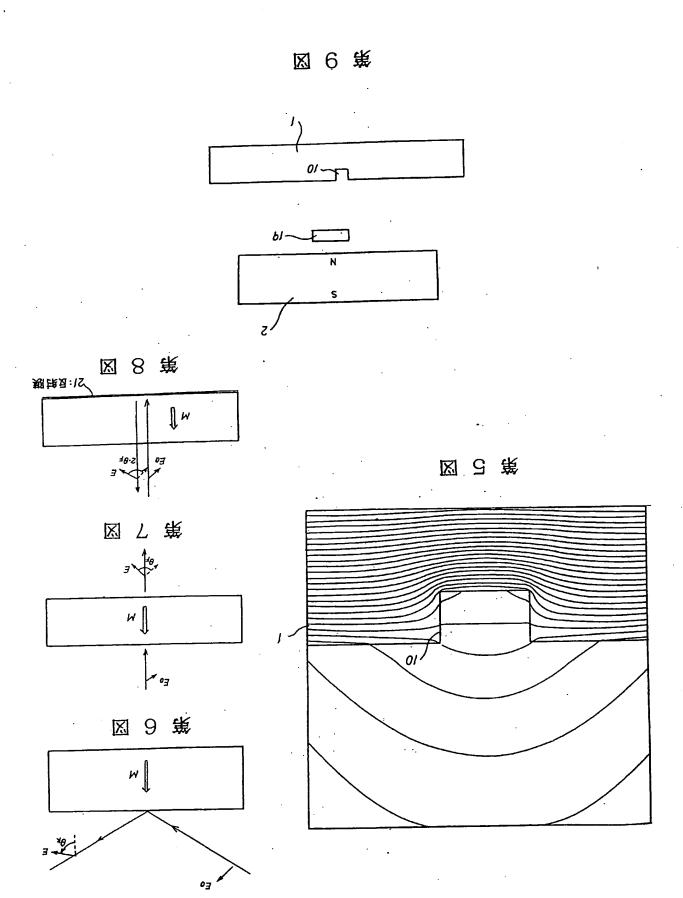
INT-CL_(IPC): G01B011/30; G01B007/34

PURPOSE: To rapidly and easily detect the ruggedness of a metal plate from the rotational angle of a polarization face of reflected light reflected from a substance having a pole Kerr effect by making a spot-like straight polarized light incident upon the substance so as to sweep its surface.

CONSTITUTION: A magnetic field is impressed in the direction parallel with the surface of the magnetic metal plate 1 by using a permanent magnet 2 and a york 3 having high magnetic permeability in order to detect a recessed part 10 on the surface of the plate 1. In the vicinity of the recessed part 10, a leaked magnetic field 11 is distributed on the surface and an iron thin film 6 is formed on a non-magnetic base 5 in the vicinity of the magnetic field 11. The thin film 6 is magnetized by the magnetic field 11 and allowed to have the pole Kerr effect. Then, straight polarized light 8 is made incident from a polarizing light source 7 to the thin film 6 and the rotational angle of the polarized face of the reflected light is detected by a photodetector 9. Consequently, the size of the leaked magnetic field, i.e. the existence and size of a rugged part, can be known. Since the incident straight polarized light is like a spot, the magnetic field can be locally measured and the wide distribution of the leaked magnetic field can be known by sweeping the spot on the thin film 6.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

EXCT Version: 1.01.0015)



®日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-221804

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月30日

G 01 B 11/30

Z 102 Z 7907-2F 8505-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称 磁性金

磁性金属板の凹凸検知方法

②特 顧 平2-17511

❷出 願 平2(1990)1月26日

@発 明 者 和 佐

泰 宏

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑦出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 管 野 中

明 和 书

1. 発明の名称

磁性金属板の凹凸板知方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 欧性を有する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を有する金属板の凹凸を検知する方法であって、

金属板表面に平行な方向に磁場を印加し、 前記即加磁場によって金属板の凹凸部に生じる調れ磁場の垂直成分が分布する位置に、 極カー効果を存する物質を配置し、 前記極カー効果を存する物質にスポット状の直線偏光をそのスポットが物質面を抑引するように入射させ、 前記物質からの反射光の偏光面の回転的の大きさによって金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金属板の凹凸を検知力法。

(2) 磁性を打する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を打する金属板の凹凸を検知する方法であって、

企爲収表而に平行な方向に監場を印加し、企匠

- 1 -

板の凹凸部に生じる凝れ磁場の低度成分が分布する位置にファラデー効果を有する物質を配置し、前記ファラデー効果を有する物質にスポット状の低線偏光をそのスポットが物質而を疑引するように入射させ、前記物質の端面に設けられた反射膜からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって金級板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金級板の凹凸を刺力法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁性金属板表面の凹凸の検知力法に関する。

【従来の技術】

鉄、網、ニッケル合金等の磁性を打する金属板設而の凹凸の検知力法は、材料の非破壊検査に広く利用されている。さらに最近、朽れや独装に強いことから金属板の設面にパーコート等を割印したもの(特別昭63-015973号「金属板刻印パーコード」を用い、磁気的にこのパーコードパターンを読み取ることによって製品や部品の管理を行う手

法が関発され始めている。この場合にも、金瓜収 耐を検知する技術が利用されている。

磁性金属板表面の凹凸を読み取る従来の技術について以下に述べる。なお、簡単のために金属板に形成された1つの凹部の検知について述べる。

第8 図に凹部検知の原理図を示す。磁性金属板1 に凹部10が存在するのを磁気を利用して検知するには、まず磁性金属板1 の表面に対して系程力向に磁場が印加するように永久磁石2を配配し、凹部10によって変化する磁場の蚤を磁気センサ18で検知し、凹部10の存在を検知する。このためには、磁性金属板1 の表面の穏々の位置に対応して磁気センサ18の出力を認定する必要がある。それには、次の2つの方法が考えられる。すなわち、

- (I) 磁気センサを1つだけ用い、磁性金属板に対して検知部(永久磁石と磁気センサ)を機械的に 掃引し、磁気センサの出力を時系列に測定する。
- (2) 磁気センサをアレイ状に複数個配配し、各センサの出力を同時に額定する。

という2つの方法が考えられる。

- 3 -

検知する方法であって、

金属板表面に平行な力向に磁場を印加し、金属板の凹凸部に生じる溢れ磁場の垂直成分が分布する位置にファラデー効果を有する物質を配置し、 前記ファラデー効果を有する物質にスポット状の 似線幅光をそのスポットが物質面を掃引するよう に入射させ、前記物質の幅面に設けられた反射数 からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって [発明が解決しようとする無題]

上記の従来力法では、磁気センサの額定したい 点に配置しなければならない。そのために、例え ば(I)の帰引力式では、検知部を帰引しなければな らず、額定に時間がかかるという欠点を有する。 特に、検知範囲が2次元的に広がった場合には、 額定時間は非常に長くなる。また、この欠点がな い口の方式でも、複数例のセンサのバラつきが問 間になり、生産の少留りが動くなる。また例々の センサの特性を輸正するための数位が複様になり、 路価なものになる。また磁気センサを2次元的に 配位するためにはセンサ係号の取り出し配線が複 様になるという欠点がある。

本発明の目的は前記課題を解決した磁性金属板の凹凸検知力法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

前記目的を選成するため、本発明に係る磁性金属板の凹凸検知力法においては、磁性を引する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を引する金属板の凹凸を

-4-

[(4:)[)]

先に述べた従来方法の欠点は、磁気センサを測定したい点に配配しなければならないことから生じている。

これに対して、水発明では磁気センサの代わり に光を加いて平面内を掃引し、磁場の分布を測定 するものである。周知のとおり、光は直進性に優れ、ミラーによって移場にその方向を変化させる ことができるので、平面内を高速に掃引すること ができる。

本発明では、光を用いて磁場を測定するために、 板カー効果及びファラデー効果を用いている。

第6図は極力一効果の原理を示したものである。 鉄砂数等の極力一効果の優れた物質に磁塩を印加 し、物質内に磁化 M が生じているとする。この物 質の磁化力向に対して垂直な炎面に度線偏光が入 射すると、物質表面で反射された反射光の偏光面 は入射光の観光面に対してある角度 0 K だけ回転 する。これが似力一効果である。 このカー回転列のKは磁化Mに比例するので、 観光前の回転角を測定することによって磁化Mす なわち印加磁場が測定できる。

第7 図はファラデー効果の原理を示したものである。イットリウム鉄ガーネット(Y 1 G) 等のファラデー効果の優れた物質に磁化 M が生じているとき、磁化力向に平行な政線偶光が透過した場合、透過した光の偏光面は入射光の偏光面に対してある角度 0 ドだけ回転する。これがファラデー効果である。

ファラデー効果の場合は、第8間に示したように、物質の場面に反射終21を設けることによって 造過光を反射させた場合、個光面の回転角は20F になるので、より有効に軽化を測定することができる。何れにしても、ファラデー回転角0Fは磁 化Mに比例するので、観光面の回転角を測定する ことによって磁化Mすなわち印加磁場が測定できる。

植カー効果又はファラデー効果を有する物質を 検知対象の感性企品観光前付近に配散した場合、

- 7 -

[銀筋例]

以下、本発明の実施例を図面を用いて述べる。 (実施例1)

第1図は本発明の実施例1を示す構成図である。 図において、磁性金属板)の表面上の凹部10を 検知するために、永久磁石2と高透磁率を介する 物質(フェライト等)からなるヨーク3を川いて磁 性命屋板1の製面に、平行な方向に磁場4を印加 する。 前5図に示したように凹部10付近では凝れ 磁界11が表面に分布する。 漏れ磁界の近傍に非磁 性栽板 5 上に形成した鉄藤膜 6 を配置する。鉄藤 庭 6 は溢れ磁界目によって磁化され、極力一効果 をもつようになる。個光光飘?から直線偏光8を 鉄藤既6に入射させ、反射光の偏光面の回転角を 光検出器8によって検出する。これによって凝れ 磁界の大きさ、すなわち凹凸部の有無や大きさを 知ることができる。入射する直線偏光はスポット 状になっており、局所的な磁場を観定することが でき、スポットを鉄符数6上で提引させることに よって、広範囲の溢れ磁界の分布を知ることがで

- 8 -

検知可能な磁場(磁化)成分は物質表面に垂直な方向である。したがって、磁性金属板の凹凸によって垂直力向の磁場の変化が生じるように磁性金属板の設面に平行に磁場を印加し、金属板表面の凹凸によって生じる凝れ磁界が垂直力向の成分をもつことを利用している。第5個には凹部10を行する磁性金属板1の表面に平行に磁場を印加したときの凹部付近における磁場の様子を有限変異法で計算したものである。凹部10を中心に凝れ磁界が生じているのがわかる。

本発明では、編れ磁化の分布する近份に極力一効果又はファラデー効果を有する物質を配置し、 編れ磁界の飛孔力向成分によって物質内に生じる 飛孔力向の磁化Mによる偏光面の回転を調定する。 凹凸のない部分では、編れ磁界がないので偏光面 の回転は小さく、凹凸の存在する部分では編れ磁 界によって偏光面の回転が大きくなる。これを利 用して、金属表面の凹凸の有無又は大きさを検知 することができる。

- 8 -

きる.

(災施例2)

第2 図は本発明の実施例2 を示す構成圏である。 関において、磁場の印加力法は第1 図と関係である。一端に反射設21を設けたイットリウム鉄ガーネット(YIG)20を反射設21が磁性企画板 1 の方を向くように和れ破界11の近伤に配置する。YIG20は和れ磁界11によって磁光光源での反射光をピームを示すようになる。偏光光源の反射光をピームを示すようになる。偏光光源の反射光をピームスプリッター22で入射光と分離した後、光検出器 9 によって編光面の回転角を検出する。この場合も、第1 図との様に入射光をスポット状にした 婦 引することで離れ磁界の大きさ、すなわち凹凸部の打無や大きさを知ることができる。

これらの災絶例で用いている傷光光級?の構成 例を第3個に示す。通常の光線12から出た光のう ち単色光器(フィルタ)で用一波技の光にしたのち、 ポリゴンミラー等の可動ミラー15で光路を提引さ せられるようにして偏光子16を通して直線偏光 8 にする。その後、レンズ14を通してスポット状に 処光させる。なお、光紙としてレーザーを用いた 場合には、単色光器は不要である。

このような構成の優光光版により、可動ミラー15によってスポット状の光を照射面内で高速にが引させることができる。例えば、剣印パーコードの場合、様引する距離(パーコードの場)は5~10cmであり、従来の機械様引では1秒程度必要なのに対し、本発明の光掃引では0.01秒以下に高速化できる。パーコードの場合は1次元掃引で十分であるが、金属板に剣印された文字を設み取る場合のように2次元掃引が必要な場合は、本発明の高速性はさらに観報になる。

第4回に光検出器 8の構成例を示す。レンズ14で組光した光を検光子17を通した後、フォトダイオード等の検出器 18に入れる。ここで、検光子17は磁性金属表面の凹凸がない状態のとき透過光が
扱小になるように関致しておく。このようにすることによって、金属表面の凹凸部の硬れ磁界によ

る概化で解光面回転がおきたとき検光子を遊過する光の低が増加し、凹凸を検知することができる。 (発明の効果)

以上述べたように、本発明により磁性金属教面の凹凸を高速にしかも容易に検知することができ、したがって材料の非磁場検査や金属板パーコード 設み取りを高速、かつ容易に行うことができる効果を有する。

4. 図前の節単な説明

第1図は本発明の実施例1を示す構成図、第2図は本発明の実施例2を示す構成図、第3図は偏光光線の構成例を示す図、第4図は光検出器の構成例を示す図、第5図は金属表面の凹部付近の縮れ磁界の様子を示す図、第6図は根カー効果の原理を示す図、第7図はファラデー効果の原理を示す図、第8図は反射型のファラデー効果の原理を示す図、第8図は従来の磁性金属板表面の凹凸検知法の原理を示す図である。

- 12 -

1 … 磁性金属板

· 2 …永久磁石

3 … ヨーク

4 … 胜级

- 11 -

5 … 非磁性基板

6 …鉄橡胶

7 … 偏光光额

8 … 直線偏光

9 …光検出器

10…四郎

11…額れ磁界

20…イットリウム鉄ガーネット(Y I G)

21 … 反射版

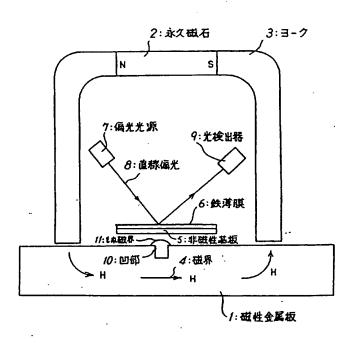
22…ビームスプリッター

特許出願人 日

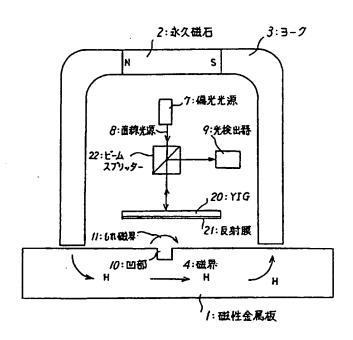
日本组织株式会社

代理人 弁理士 背野

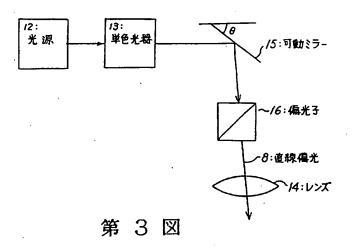


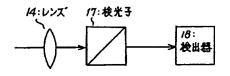


第 1 図



第 2 図





第 4 図